EXTRACTED ENGLISH TRANSLATION

The present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus that simultaneously sets a plurality of focal points and achieves enhanced resolution.

5

10

15

20

25

In recent years, an ultrasonic diagnostic apparatus that uses ultrasonic wave reflection to diagnose an internal condition of a test object has been receiving attention in diagnostic medicine. This type of apparatus respectively biases a plurality of ultrasonic transducers and transmits an ultrasonic beam into the test object. The ultrasonic diagnostic apparatus uses the ultrasonic transducers to receive reflected waves of the transmitted ultrasonic beam from a boundary of the test subject, namely a site at which acoustic impedance changes. The ultrasonic diagnostic apparatus then uses ultrasonic signals acquired by receiving the reflected waves to diagnose the internal condition of the test object.

Generally, in an apparatus such as this, a so-called electron-focusing method is widely used. In the electron-focusing method, a delay circuit is provided between a wave transmission circuit or a wave reception circuit and the ultrasonic transducers, and the ultrasonic waves are focused. As a result of the electron-focusing method being used, resolution, particularly lateral

resolution, can be improved near the focal points. However, the resolution is not greatly improved at sites other than the above-mentioned focal points, even when such control is performed. The resolution at sites relatively far from the focal points, in particular, tends to deteriorate instead. Therefore, the electron-focusing method cannot be considered an effective means for comprehensive diagnosis.

At the same time, there is a means through which the ultrasonic waves are received while changing delay time generated by the delay circuit in adherence to a wave reception time at which the ultrasonic transducers receive the ultrasonic waves reflected by the test subject and variably setting the focal points of the ultrasonic waves. In other words, the delay time for setting the focal points is successively switched by an analog switch or the like and controlled. The focal points are changed depending on a depth of the test object. In a means such as this, the resolution can be enhanced over a wide range and very high-quality diagnostic results can be obtained. However, as described above, this type of apparatus uses the analog switch or the like to switch each delay time. Therefore, electronic noise (spike noise) is generated. Moreover, there is a disadvantage in that a control circuit and the like required for switching are extremely complicated.

10

20

The present invention has been made in light of the

aforementioned issues. An object of the present invention is to actualize and provide an ultrasonic diagnostic apparatus with a relatively simple configuration that can enhance resolution regardless of distance from an ultrasonic transducer, can particularly enhance the resolution near the ultrasonic transducer, and, as a result, can obtain a diagnostic image having favorable and uniform resolution over an entire area of the image.

5

10

15

20

25

In other words, an object of the present invention is to actualize and provide an ultrasonic diagnostic apparatus that can easily obtain a more effective diagnostic result.

An embodiment of the present invention will be described hereafter. However, an overview of the present invention will first be described. A plurality of linearly-arrayed ultrasonic transducers are divided accordingly at a center of the array in outward directions, forming a pair of ultrasonic transducer groups. Each ultrasonic transducer group sets a plurality of focal points in wave transmission and wave reception directions of ultrasonic beams. Therefore, as a result of the ultrasonic transducers being biased based on exclusive delay information individually prescribed for each ultrasonic transducer, the plurality of focal points can be simultaneously set in the wave transmission and wave reception directions of the ultrasonic beams. As a result,

beam width of the ultrasonic beams can be uniformly narrowed regardless of distance.

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭55—26976

Int. Cl.³A 61 B 10/00

識別記号 104 庁内整理番号 6829-4 C 砂公開 昭和55年(1980) 2月26日

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

匈超音波診断装置

②特

願 昭53-100486

②出 願 昭53(1978)8月18日

⑰発 明 者 髙見沢欣也

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

朔 細 寸

1. 発明の名称

超音波診断裝置

2. 特許請求の範囲

- (1)配列された複数の超音波振動子をそれぞれ遅 延制即して超音波を送受波する超音波診断装 置において、前記超音波振動子をその配列方 向に沿つて複数の超音波振動子群に区分し、 これらの各超音波振動子群によつて送受波さ れる超音波の集束点を相互に異ならせ、同時 に複数の集束点を有する超音波を送受波する ようにしたことを特徴とする超音波診断装置。
- (2) 前配複数の集束点のうち近距離の集束点は、配列中心近傍の複数の超音波振動子によつて設定され、かつ遠距離の集束点は、配列位置の外側における複数の超音波振動子によつて設定されるものである特許療の範囲第1項記載の超音波診断接置。
- (8) 前記複数の集束点のうち近距離の集束点は、多数の超音波摄動子によって設定され、かつ

遠距離の集束点は、少数の超音波振動子によって設定されるものである特許請求の範囲第 1項記載の超音波診断装置。

(4)前記複数個の集束点をもつた超音波送受波装置において受信時に近距離からの反射波を受信する時は配列中心に近い振動子のみを用いることを特徴とした特許請求範囲第1項配載の超音波診断装置。

3. 発明の詳細な説明

- " , r

るものである。

ところで、このような装置では一般に送破回路と西谷は受破回路と超音波振動子との間間電子集束させる、所謂電子集市によることによって発展ではから、この分解的できまれて、この分解的できまれて、この分解的できまればから、この分解的では、この分解的では、この分解的では、この分解的では、このからには分果的な手段とはいえなかった。

3

次に、第1四を参照してこの発明の一実施例を説明する。直線状に配設された複数の超音波 提動子1をA~Pに示す6個の超音波摄動子群 に分割している。これらの超音波摄動子群は互 いに同数の超音波撮動子によつて構成されてい る。また、これらの超音波振動子群 A,B,… かることができ、非常に良質な診断結果を得ることができる。しかしながら、この種の装置は上記したように各選延時間の切換にアナログスイッチ等を用いる。このため、電子的な維音(スパイクノイズ)の発生を招いた。さらには、切換に必要な制御回路等が非常に複雑になるという欠点があった。

この発明は上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、超音破撮動子からの距離に関係なく、とくに近距離における分解能を向上させることができ、よつて画像の全領域に対して良好でかつ均一な解像を存するとが明像を比較的簡単な構成で得ることにある。

即ち、この発明の目的とするところは、より 有効性の低い診断結果を簡単に得ることができ る超音波診断装置を実現し、提供することにあ る。

以下、との発明の一実施例について説明する

. 4

Fは配列中心から外側方向に、超音放掘動子群 CとD、同振動子群BとBなよび同振動子群の とFのように3組の超音波振動子群の対はで している。これらの超音波振動子群の対は波 される対はビームが第1図ののかりでを なすのである。したがつて、上記超音波振動子 群の各対 AF, BE, CDから送波された程 彼ピームは集束点 r 1 ・ r 1 ・ r 2 にそれれ 集束される。

一方、これらの集東点 r : ・ r : ・ r : ・ 近傍 の反射超音波は、楽東点 r : に対して超音波振動子師の対 B B 、 そして集東点 r : に対して超音波振動子師の対 B B 、 そして 4 れぞれ 2 な で は 5 の 受 皮 動作 は 反射 超 6 な か な か に な つ で な 破 動 子 の で は 反射 超 6 な の を 変 破 動 子 の で は な か な と に よ つ て で な な で れ た で な る な よ し て 、 超音波 振動子 1 に よ つ て 受 波 な か た し て 、 超音波 振動子 1 に よ つ て 受 波 な か た を 放 は 、 上 記 遅 때 回路 の 遅 延 情 報 に 素 づい て を 放 は 、 上 記 遅 때 回路 の 遅 延 情 報 に 素 づい て

特期 昭55-26976(3)

遅延される。すなわち、受放時においても上配各集東点 r · · r · が設定される。したがつて、被検査領域全域において非常に細い超音波ピーム幅を作ることができる。

ところで、前配遅延回路(図示せず)の遅延 情報は次のように定められる。例えば、2N個 の超音波級動子に対してN個の集束点を設定す る場合、n番目の振動子に与える遅延情報tinは

$$tdn = \left(\sqrt{r_n^2 + \left((N - \frac{2n-1}{2}) d \right)^2} - r_n \right) / C$$

となる。ただし、

$$r_n = r_0 + (N-n)^2 dr = r_0 + (N-n)^2 (r_m - r_0)$$

$$r_m = r_0 + (N-1)^2 dr$$

である。ことで、では超音波の速度、4 は超音波振動子の配列間隔、 r。 は超音波振動子と最長短集束点との距離、 r m は超音波振動子と最長集束点との距離、 l は装置の仕僚によつて定められる定数をそれぞれあらわしている。 このような廻延情報を設定するととにより、 2 N 個の

7

ス発生器11のレートパルス信号は第1の遅延 回路12に供給されている。この第1の遅延回 路12は各超音波摄動子13に対して各別に設 けられている。そして、この遅延回路12は各 超音波振動子18に対応した遅延情報に基づい て供給された上記レートパルス倡号をそれぞれ 遅延し、とのレートパルス信号をパルサーイに 供給している。このパルサ14は上記レートパ ルス個号に同期して送波パルス倡号を発生する もので、この送波パルス借号を上記超音波振動 子18に供給している。一方、超音波摄動子 1 3 で受放して得られた超音改信号は、可変抵 抗聚子15を介して第2の遅延回路16に供給 されている。上配可変抵抗案子15は超音波振 助子!δに対して各別に設けられ、制御借号発 生回路18から出力される制御信号によつて各 別に抵抗値制御されている。なお、これらの可 変抵抗衆子 1 5 は受政時のみ作助するもので、 送波時には抵抗値最大、つまり非導通状態に設 定されている。前配第2の選延回路16は前記 超音波振動子から構成されたN個の超音波振動 子に対してN個の樂束点を同時に設定すること ができる。

以上のような突施例は、例えば第3回に示すような装置によつて駆動されている。先ず、第3回においてその構成を説明する。レートパル

8.

第1の選延回路12と同一の選延情報を備え、 供給された超音波信号をそれぞれ選延して加算 器17に供給している。この加算器17は供給 された上配各超音波信号を時間経過に従つて順 次加算して図示しない検波器等を介してモニタ 19に供給している。

次に以上のように構成している。レートで、かっては類別では、ないのでは、ないないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、

定された各集東点において集束される。したが って、近距離音場から遺距離音場にかけての全 領域に対して広範囲の集束がなされる。一万、 上記送波超音波の被検体組織の各境界部位にお ける反射波は、上記超音波振動子13によつて それぞれ受波される。そして、受波して得られ た超音波信号はその受波時刻に従つて可変抵抗 発子 1.5 によつて導通制 即される。すなわち、 この可変抵抗聚子 1 5 は超音波 個号の受波時刻 に従って所定のタイミングでオンオフ動作する。 例えば、近距離音場、つまり集束点ェ。近傍の 反射超音波の受波時刻において、超音波振励子 群cknに対応した可変抵抗素子だけが無抗が ゼロの状態、つまりオン状態になり、一方他の 可変抵抗累子は抵抗値が略無限大の状態、つま りオフ状態になる。また、中距離音場、つまり 集束点ェ」近傍の反射超音波の受波時刻におい て、超音波振動子群BとRに対応した可変抵抗 条子だけが抵抗がゼロ、つまりオン状態になる。 同様に、遠距離音場、つまり集束点ェ』近傍の

11

される。そして、加算合成された超音波信号は例えば検波、増幅および適切な処理がなされ、モニタ19で画像等として要示される。.

ナなわち、このような装置によれば、送波を よび受波時双方において同時に複数の集束点を 設定したことによつて、超音波ピームのピーム 幅を距離にかかわらず均一に非常に細くすると とがてき、特に近距離音場のビーム幅を改善す ることができる。したがつて、装置における方 位分解能の向上をはかることができるとともに 表示回路によって得られた断層像等の解像度、 延いては画質の向上をはかることができ、より 有効性の高い診断結果を得ることができる。ま た、超音波摄動子18を複数の超音波摄動子毎 に分削して複数個の超音波振動子群を構成し、 送波やよび受波双方とも同一の超音波振動子群 を用いて各集東点を設定したととによつて、各 超音波振動子に対する各遅延情報を変化させず に 固 定 したまま で 集 東 点 を 敢 定 す る こ と が て き る。したがつて、遅延情報の切換にともなう種 反射超音波に対して超音波振動子群AとPに対 応した可変抵抗緊子だけがオン状態となる。し たがつて、上記集東点ェ。近傍の反射超音波は 超音波振動子静CとDで受波されたものだけが 第2の遅延回路16に送られる。また、上記集 東点「、近傍の反射超音波は超音波振動子群B とBで受波されたものだけが第2の運延回路 16に送られる。同僚に集束点ェ、近傍におけ る反射超音波だけが第2の遅延回路16に送ら れる。かくして、超音波振動子13における選 択的な受放助作が行われる。このように選択制 **剛されて第2の遅延回路16に送られた反射阻** 音波信号は、第2の遅延回路16によって所定 の遅延情報に基づいて遅延制御される。この遅 **延情報は、前記第1の遅延回路12において送** 波パルス信号を巡延制御したものとまつたく同 一のものである。したがつて、受波時において も前記送波時とまつたく同一の集束点ェ・・・・・ r。 が 段 足 さ れ る。 こ う し て 遅 延 制 御 さ れ た 超 音波信号は、加算器1、7によって順次加算合成

12

種の装置および回路を省略することができ、回路構成を非常に簡略化することができるととも に運延情報の切換時にアナログスイッチ等によって発生する電子的な維音(スパイクノイズ) を阻止することができる。

特開 昭55-26976(5)

に向上することができる。また、超音波提勵子 を選択制御する可変抵抗器子18としてFBT を用いて実施することができる。PBTを用い .ることによつて、アナログスイツチのスパイク ノイズによる問題を解決することができる。し たがつて、診断結果の有効性をより高めること ができるはかりでなく、延いては装置の信頼性 の向上をはかることができる。さらに、各果束 点を設定する超音波振動子は送波時と受波時に おいて異なつたものを用いてもよい。例えば、 受信時における近距離音場の果束点の設定に対 しては奥雁例と同様に超音波摄動子の配列中心 近傍の超音波攝動子群を用い、同様に遠距離音 場における集束点の設定に対してはすべての超 音波遊動子を用いて行つてもよい。とのように すれば、遠距離音場の反射超音波をより過隔に 受波することができるとともに、受波して得ら れた超音波信号の信号レベルが大きいものとな る。したがつて、超音波の被検体による吸収や 放意等によって比較的微弱な反射超音波しか得

15

は同実施例を駆動するための装置の一例を示したもので、その概略構成図である。

1,13…超音波摄動子

11…レートパルス発生器

12…第1の選延回路

1 4 ... パルサ

15…可变抵抗聚子

16…第2の遅延回路

17…加算器

18…制御倡号発生回路

19 ... == 0.

出願人 代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

られない遠距離音場における情報の忠実度およ、 び正確度の向上を期待することができる。また、 绿菜点の設定数および設定位置についてはどの ように設定しても良い。つまり、本発明の要旨 を逸脱しない範囲で種々変形して実施すること ができる。

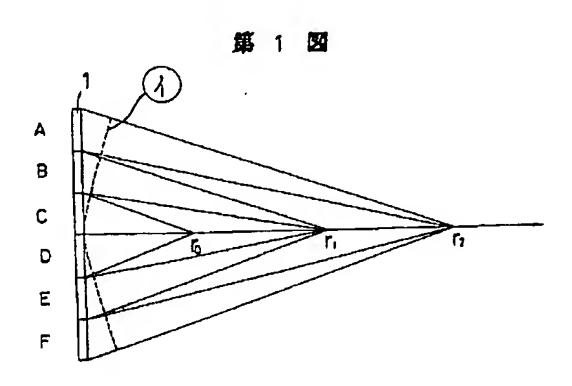
以上群述したようにこの発明によれば、超音波振動子からの距離に関係なく、とくに近距離における分解能を向上させることができ、よつて画像の全領域に対して良好でかつ均一な解像度を有する診断側像を比較的簡単な構成によって得ることができる。

即ち、この発明によれば、より有効性の高い 診断結果を簡単に得ることができる超音波診断 装置を実現し、提供することができる。

4. 図面の簡単を説明

第1図はこの発明の一実加例を示す図、第2 図は同実施例装置による超音波ビーム幅と従来 装置による超音波ビーム幅との比較図、第3図

16



第 2 図

